

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

ESCUELA DE DOCTORADO

Programa de Doctorado: Ingeniería Aplicada

CURSO METODOLÓGICO / Methodological course 2025-26				
Título del curso <i>Title</i>	Técnicas de difracción de rayos-X para análisis de materiales / Xray diffraction techniques for materials research			
Departamento/Centro que lo imparte Organizing Department/Centre	TECNUN- Departamento Ingeniería Mecánica y Materiales			
Profesor/es Lecturers	Nerea Burgos y/o Jazmina Navarrete			
Idioma Language	Inglés/ English □			
	Castellano/ Spanish X			
	Euskera/ Basque			
Nº de horas del curso Number of hours	20	Presencial/In person X	San Sebastián Ibaeta X San Sebastián Miramón □ Pamplona □	
		Online		
Fechas previstas y horario	6 sesiones de 1,5 h; 2 sesiones de problemas de 1 h; 1 h de visita al equipo de DRX. Marzo 2026			
Expected dates/times	6 sessions of 1.5 h; 2 problem sessions of 1 h; 1 h visit to the XRD equipment. March 2026			
Evaluación Evaluation	*Asistencia/ Assistance X			
	Trabajo ó Práctica/ Project X			
	Examen/ Exam X			
	Otros/ Other	Especificar/ Specify:		
Requisitos previos Requirements	Conocimientos básicos de física/química/ciencia de materiales Basic knowledge of Physics/Chemistry/materials science			
	Mínimo 3 participantes / Minimum 3 participants			
Programa Program	1. Nociones de cristalografía (1,5 h teoría; 0,5 h problemas) 2. Ley de Bragg. Difractómetro. (2 h; 0,5 h problemas) 3. Intensidad de la radiación dispersada. (2,5 h; 1 h problemas) 4. Técnicas de difracción de RX (3 h) — Tamaño de cristalito, microtensiones — Parámetros de red — Austenita retenida — Tensiones residuales — Películas delgadas — Texturas 5. Visita al equipo de DRX (1 h) *Entrega de ejercicios resueltos (trabajo personal, 3h)			



UNIVERSIDAD DE NAVARRA

ESCUELA DE DOCTORADO

Programa de Doctorado: Ingeniería Aplicada

1. Notions of crystallography (1,5 h theory; 0,5 h problems)	
2 Bragg's law Diffractometer (2 h: 0.5 h problems)	

- 2. Bragg's law. Diffractometer (2 h; 0,5 h problems).
- 3. Intensity of scattered radiation (2.5 h; 1 h problem).
- 4. XRD diffraction techniques (3 h)
- Crystallite size, microtensions
- Lattice parameters
- Retained austenite
- Residual stresses
- Thin films
- Textures
- 5. Visit to the XRD equipment (1 h)
- *Delivery of solved exercises (personal work, 3h)

^{*}La asistencia no puede ser el único criterio de evaluación/ Assistance cannot be the only evaluation criteria.